

学号 2020302192129

密级 _____

武汉大学本科毕业论文

金刚石氮-空位色心的 电荷态调控和性质表征

院（系）名 称：弘毅学堂

专业 名 称：微电子科学与工程

学生 姓 名：邹迪玮

指导 教 师：周利 副教授；孙启超 研究员

二〇二四年五月

郑 重 声 明

本人呈交的学位论文，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。

本人签名：_____ 日期：_____

摘要

论文的摘要是对论文研究内容和成果的高度概括。摘要应对论文所研究的问题及其研究目的进行描述，对研究方法和过程进行简单介绍，对研究成果和所得结论进行概括。摘要应具有独立性和自明性，其内容应包含与论文全文同等量的主要信息。使读者即使不阅读全文，通过摘要就能了解论文的总体内容和主要成果。

论文摘要的书写应力求精确、简明。切忌写成对论文书写内容进行提要的形式，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这种或类似的陈述方式。

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过 5 个，每个关键词中间用分号分隔。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；一个非常非常，非常非常长——的关键词 5

ABSTRACT

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summary of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Keywords are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 keywords, with semi-colons used in between to separate one another.

Key words: key word 1; key word 2; key word 3; key word 4; and a very very, very very long key word—the key word 5

目 录

1 NV Center 电荷态动力学的理论原理	1
1.1 NV Center 的电荷态	1
1.1.1 NV Center 电荷态的荧光光谱	1
1.1.2 NV Center 电荷态之间的电离和复合过程	4
1.2 NV Center 电荷态动力学的理论模型	7
1.2.1 CW 测量下初始电荷态分布和读出保真度	11
1.2.2 脉冲测量中初始化电荷态和初始化保真度 \mathcal{F}_I	12
参考文献	15

图片索引

1.1 ZPL 激发过程中电子的能级结构	2
1.2 基于 Born-Oppenheimer 近似和 Franck-Condon 原理的 Huang-Rhys 模型示意图	3
1.3 单个 NV Center 光强饱和曲线	5
1.4 金刚石表面 nano pillar 结构	5
1.5 NV Center 带隙中缺陷能级电子的电离和复合过程	6
1.6 NV ⁻ 和 NV ⁰ 的电子能级结构和不同波长激光对于电子的调控	7
1.7 不同电荷初态时，NV Center 电荷态的转换过程示意图	9
1.8 计数率的统计和 n_{thresh} 的确定	12

表格索引

1 NV Center 电荷态动力学的理论原理

1.1 NV Center 的电荷态

因为 NV Center 电荷态的一些最基本的性质和特征已经在第一章中有所分析，所以本章主要聚焦于 NV Center 电荷态动力学的理论原理，也就是本文后续实验中所主要研究的对象和内容。本文主要研究的对象是 NV Center 的负电状态 NV^- 和中性状态 NV^0 ，而 NV Center 的正电状态 NV^+ 由于其电子结构的特殊性，其电荷态动力学的研究相对较少，所以本文不做过多的讨论^[1]。

1.1.1 NV Center 电荷态的荧光光谱

在第一章的图 1.7 中，我们可以看到 NV Center 的不同电荷态的荧光发射光谱的特征。在 NV Center 的荧光光谱中，我们可以看到 NV^- 和 NV^0 的荧光峰分别位于 637 nm 和 575 nm 处。在实验中，我们可以通过测量 NV Center 的荧光光谱来判断其电荷态，从而可以对 NV Center 的电荷态进行观测和表征。

在 NV^- 和 NV^0 的两个光谱曲线中，可以看到声子边带 (phonon sidebands, PSB) 的作用强度都比 ZPL 的强度更高，这个过程可以用利用基于 Born-Oppenheimer 近似和 Franck-Condon 原理的 Huang-Rhys 模型来进行简单地描述，即在分子或晶体中，当电子从其基态激发到一个激发态时，会导致与电子激发相关的振动模式被激发。这些振动模式的能级通常称为“振动激发”或“振动副态”，而 Huang-Rhys 模型用来描述这些振动激发的分布和对电子激发的影响，如图 1.2 a^[2]。在这个模型之中，Huang-Rhys 因子 S 决定了晶体结构在基态和激发态之间平衡态位置的差异，这个差异体现了吸收和发射光谱之间的斯托克斯能量位移 E_{Stokes} 。斯托克斯能量唯一和 Huang-Rhys 因子之间的关系取决于温度，在极低温的时候，光谱曲线中 ZPL 会有一个较为明显和尖锐的峰值，如图 1.2 b 所示；而基态和激发态能级之间的能量差异导致的光谱线会随着温度的升高而展宽，一个比较粗略的计算式如下：

$$S = \left(\frac{E_{Stokes}}{2\hbar\omega} + \frac{1}{4} \right) \pm \frac{1}{4} \quad (1.1)$$

其中 $\hbar\omega$ 代表着缺陷周围晶体的平均声子能量^[3]。对于 NV Center 而言，其 Huang-Rhys 因子在温度较低的情况下数值一般为 2.5 - 5，这表明了激发态相对于基态的

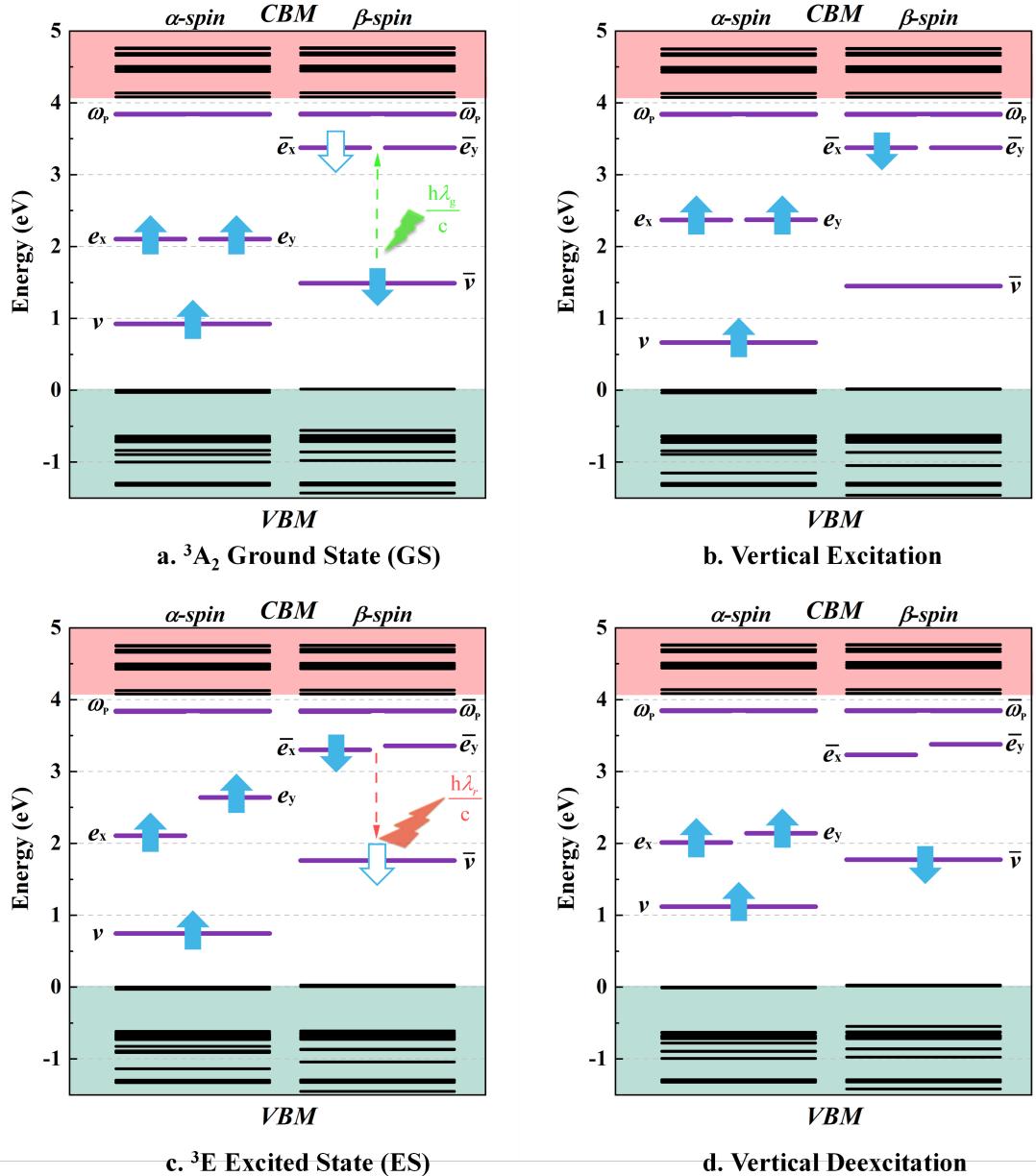


图 1.1 ZPL 激发过程中电子的能级结构，上下两个区域中填充的浅绿色和粉红色部分分别表示价带最高点 (valance band maximum, VBM) 和导带最低点 (conductive band minimum, CBM)。黑色横线表示价带和导带中不同能级，而中间透明区域中紫色横线表示带隙缺陷能级。分成左右两列绘制了 α -自旋向上和 β -自旋向下的轨道。蓝色实箭头表示电子占据情况，而空心蓝色箭头表示在 3A_2 GS 和 3E ES 中激发或退激发过程后的电子占据情况。

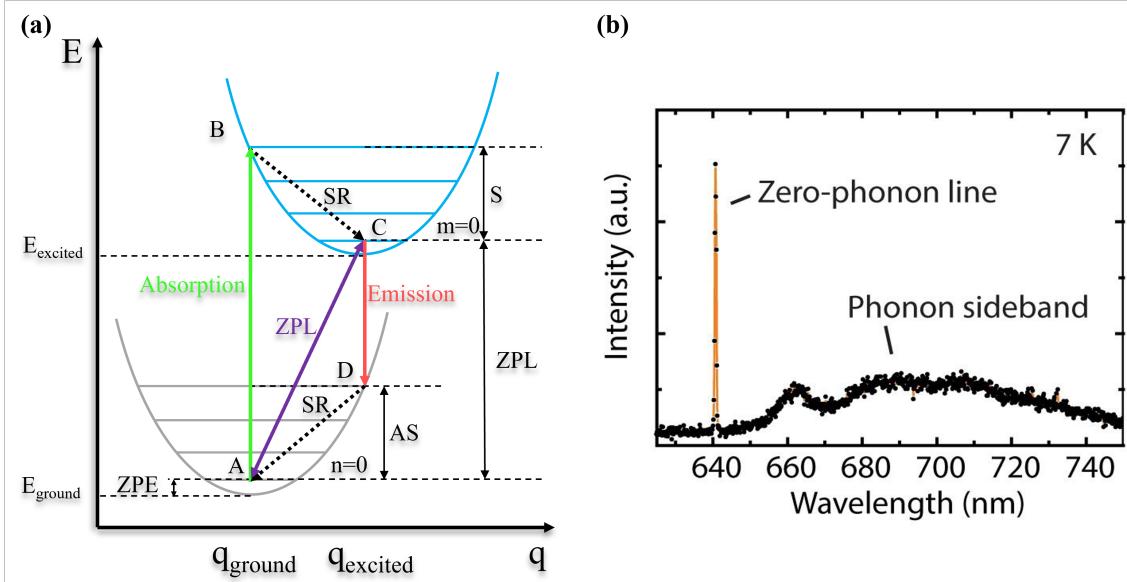


图 1.2 基于 Born-Oppenheimer 近似和 Franck-Condon 原理的 Huang-Rhys 模型示意图，展示了体系能量 (E) 和晶体结构坐标 (q) 的关系。纵轴上的 E_{ground} 和 E_{excited} 分别代表着基态和激发态准抛物线近似能量面的最低能量值，横轴上的 q_{ground} 和 q_{excited} 代表着基态和激发态晶体结构的平衡位置。ZPE 为零点能 (zero-point energy)，最小能量比准抛物线的最低点稍高。

结构在空间上有着比较大的偏移，这是两种电荷状态在光谱中决定声子边带形状的关键因素。在 ZPL 激发的过程中，电子在缺陷能级的占据情况可以通过基于第一性原理的密度泛函理论来计算出来，在仿真的过程中同样遵循 Born-Oppenheimer 近似和 Franck-Condon 原理，如图 1.1 所示，电子在跃迁的过程中保持自旋守恒的状态，仿真是基于 Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP) 软件和杂化泛函 Heyd-Scuseria-Ernzerhof (HSE06) 算法得到的结果^[2]。

对于本文的工作而言，最重要的是要提高 NV^- 相对于 NV^0 的荧光计数率的比值，所有的计数率都是由基于雪崩光电二极管 (Avalanche Photo Diodes, APDs) 原理所开发的单光子探测器 (Single Photon Detector, SPD)。根据第一章中的图 1.7 中所展示的 NV^- 和 NV^0 的光谱曲线的不同，在实验中会在 APDs 前加入一个 650 nm 的长通滤光片，这样在收集到的光子中，主要来源则是 NV^- 的荧光发射光子，而 NV^0 的荧光发射的大部分光子则会被滤光片所阻挡。这样，我们就可以通过测量 APDs 的计数率来判断 NV Center 的电荷态，从而可以对 NV Center 的电荷态进行观测和表征。

单光子激发 NV Center 从基态跃迁到激发态然后退激发的荧光过程中，激发态有一定的寿命，这个寿命和其周围金刚石晶体的声子的活跃性有关，在寿命时

间之后，激发态会自发地退激发到基态，这个过程会伴随着荧光光子的发射，发射出的光子波长和其能量有关，而能量则取决于跃迁能量和声子在激发过程中的振动能量。由于这是一个单光子过程，所以在较低的激发激光的功率下，两种电荷态的荧光计数率和光强是成线性的关系，也就是激光功率决定了可以到达 NV Center 并参与激发过程的光子的数量^[4]。对于单个 NV Center 而言，其可以作为光子发射的结构，由于激发态有一定的寿命，所以发射的荧光强度随着激发光强的提高，会出现饱和的现象。在激发光强超过饱和光强 P_{Sat} 的时候，NV Center 的荧光强度将不再明显地增加，拟合公式为：

$$F \propto N_2 + AP = C \frac{P/P_{Sat}}{1 + P/P_{Sat}} + AP \quad (1.2)$$

其中 F 为单光子探测器单位时间内的读数， N_2 为激发态布居数， P 为当前激光强度， P_{Sat} 为饱和激光强度， AP 为激光漏光进入单光子探测器的读数，其数值正比于激光强度，通常情况下拟合曲线如图 1.3 所示，从图中可以看出其饱和激发光强是 $854.86 \mu\text{W}$ ，该光强下的 NV Center 荧光发光的计数率为 70.21 kpc/s 。金刚石表面的吸收和散射会导致激光功率的损失，所以在制备样品的过程中，可以在金刚石表面设计了纳米立柱（nano pillar）结构，然后将氮离子注入其中，再退火形成位于 nano pillar 结构中 NV Center，如图 1.4。不过受制于工艺的限制，我们制备的纳米立柱结构的单点 NV Center 发光并不稳定，所以本文实验所采用的样品仍然是以 Element Six 公司生产的金刚石样片表面注入生成的单点 NV Center 形成的点阵，并没有设计特殊结构。

1.1.2 NV Center 电荷态之间的电离和复合过程

对于 NV Center 的两种电荷态 NV^- 和 NV^0 ，它们之间有相互转换的机制，即缺陷能级电子的电离和复合（ionization and recombination）的过程，如图 1.5 所示。

图 1.5a 和 b 展示了从 NV^- 到 NV^0 的电离过程。在这个过程中，第一个光子激发 NV^- 基态能级的电子到激发态，紧接着第二个光子激发同一个电子，使其从带隙中的缺陷能级激发到金刚石导带能级，这让 NV Center 成为仅有一个未成对电子的电中性 NV^0 状态。图 1.5c 和 d 展示了从 NV^0 到 NV^- 的复合过程，一个电子从 NV^0 自旋双重态的基态跃迁到激发态，和金刚石价带中的一个激发的电子结合，从而使得缺陷能级中重新拥有两个未成对的电子，回到负电的 NV^- 状态。

不论是电离还是复合的过程，光电子的动力学特征都极其依赖于激光的波长，如图 1.6。因此，当激发光路波长在 637 nm 的时候，NV Center 中的 NV^- 的占比将

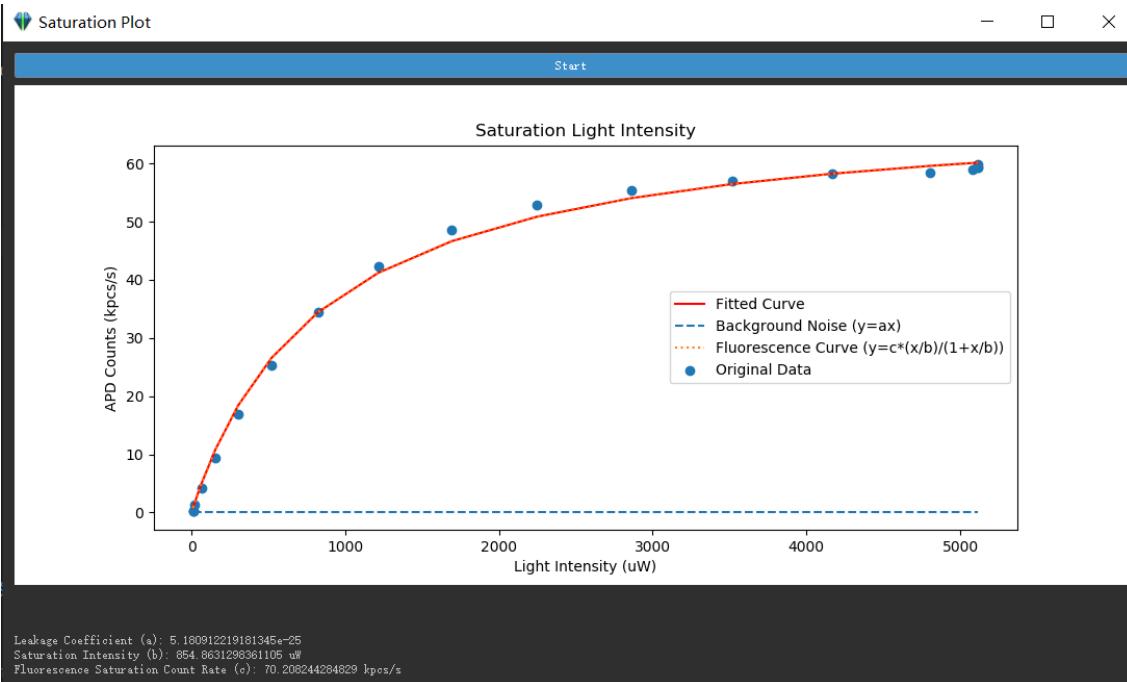


图 1.3 单个 NV Center 光强饱和曲线，横轴是激发光强，纵轴是 APDs 计数率，图中展示了饱和激发光强的大小和该情况下 NV Center 荧光发光的计数率。

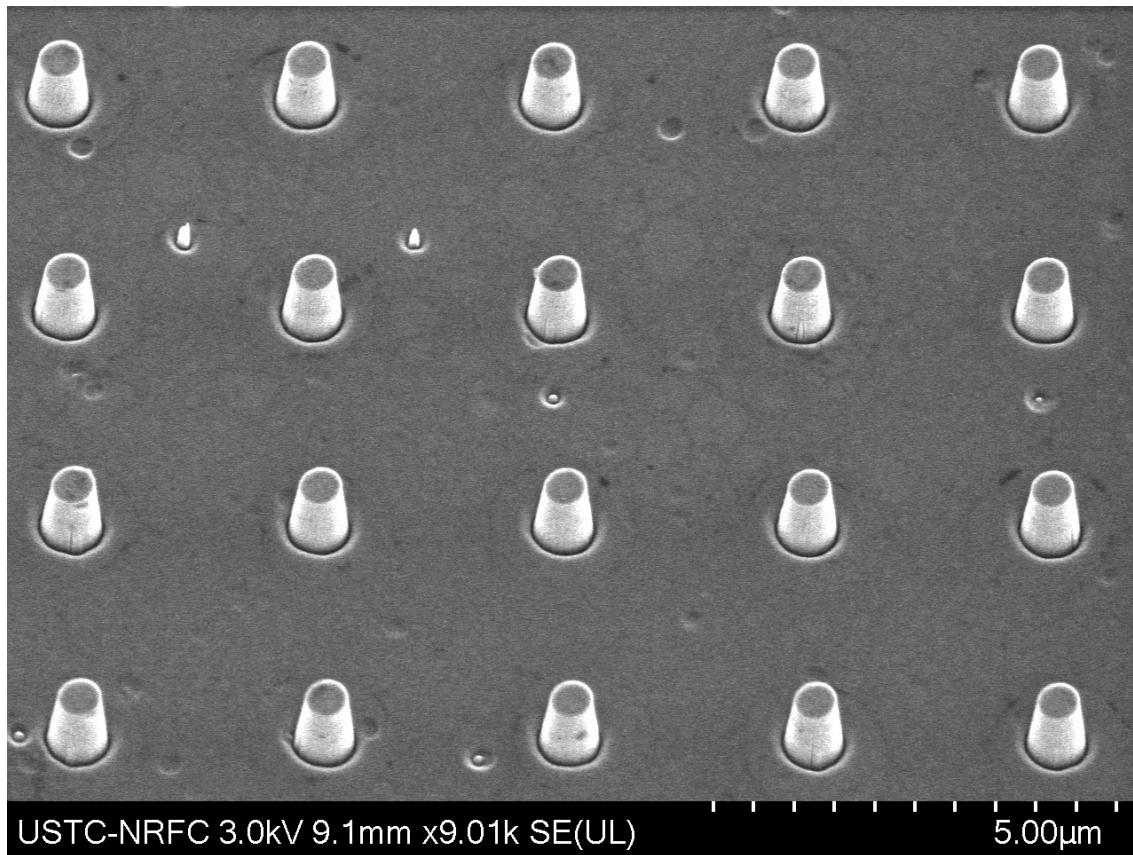


图 1.4 金刚石表面 nano pillar 结构

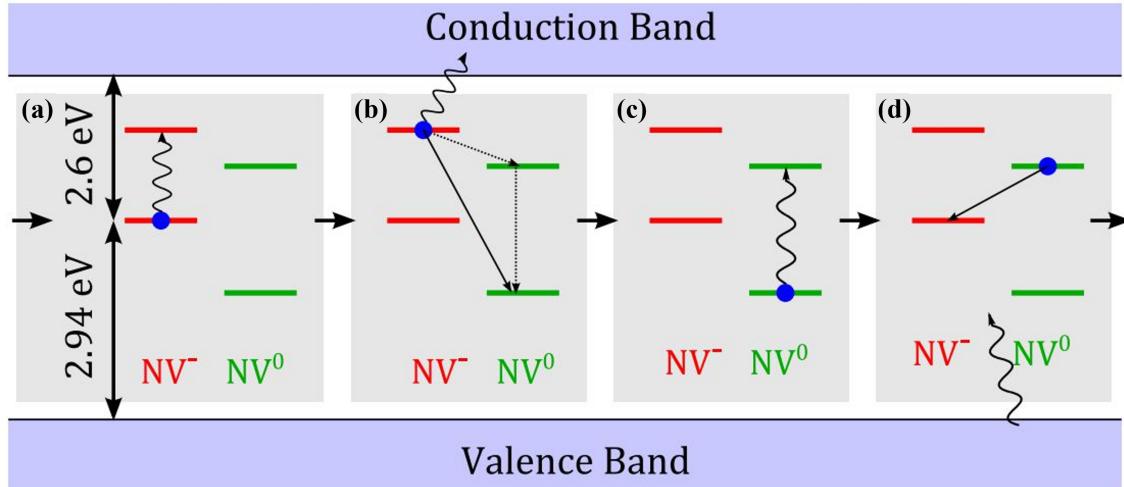


图 1.5 NV Center 带隙中缺陷能级电子的电离和复合过程^[4]。

会随着时间急剧下降，即被电离为 NV^0 ；532 nm 的激发光子会将 NV Center 的电荷态向着 NV^- 占比更高的方向进行初始化。而本文中最重要的一个调控方式就是利用 594 nm 波长的黄橙光来抑制中性的 NV^0 结合电子从而复合成负电中心的 NV^- 。在这个激发的条件下， NV^- 基态处于 $m_s = 0, \pm 1$ 的电子都会被激发到激发态。由于存在 ISC 过程，之前处于基态 $m_s = \pm 1$ 的电子会落到自旋单态的能级，而之前处于基态 $m_s = 0$ 的电子则会回到激发态 $m_s = 0$ 能级。然后功率较高的 637 nm 激光快速脉冲使得这些处于激发态 $m_s = 0$ 能级的电子激发到金刚石晶体的导带，从而使得 NV Center 呈现 NV^0 的电中性状态，而此时处于自旋单态的电子回到基态 $m_s = 0$ 的能级，这样使得将 NV^- 的自旋分布情况转换成可以读出的电荷分布状态。最后利用较低功率的 594 nm 的激光对这些回到基态 $m_s = 0$ 的能级的自旋状态进行长时间的读出并记录，通过荧光效应来观测并推导出电荷态的分布，通过 APDs 计数率的变化可以明显的看到这一过程，在 594 nm 激光连续波（continuous wave, CW）的持续作用下，我们可以观测到 NV^- （高计数率）和 NV^0 （低计数率）之间存在一个特定的比例关系^[5]。在这里，我们之所以使用 594 nm 的橙光来进行读出，是因为这个波长的光子能量比 532 nm 的能量稍低，可以防止将 NV^0 的电子激发，使之和价带电子结合，从而回到 NV^- 的状态，这样就将 NV^0 的状态保护了起来，便于读出信息，而不会像 532 nm 的光子会将 NV Center 初始化到 NV^- 的 $m_s = 0$ 。ll

这些现象表明，NV Center 的电荷态随着时间的变化并不是一个稳定的情况，而是有一个动态变化的状态，可以通过随着时间变化的相对电离和复合率来描述，这也是本文主要聚焦的问题。由于电离和复合的过程都可以用双光子过程来描述，

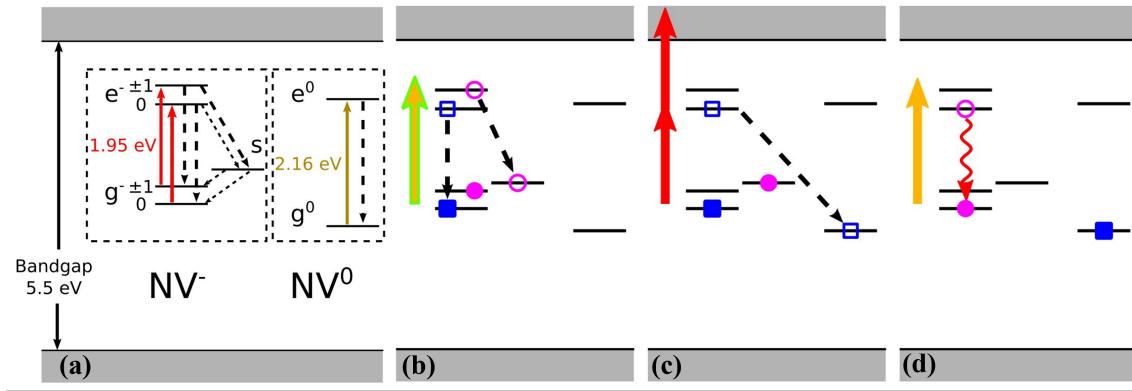


图 1.6 NV⁻ 和 NV⁰ 的电子能级结构和不同波长激光对于电子的调控，a、b、c 分别是 532 nm 的绿光（或 594 nm 的黄橙光）、637 nm 的红光、594 nm 的黄橙光^[6]。

因此在激光功率较低的时候，NV Center 的荧光效应没有饱和前，电离和复合和激光光强有关，在后续的分析中需要考虑饱和光强这一限制因素。

除此之外，NV Center 电荷态的电离和复合过程同样受到环境的影响，包括样品的晶体结构、掺杂等因素，以及环境温度、磁场、电场等实验环境因素，这些会在没有任何荧光效用的情况下影响 NV Center 的电荷态。比如，在制备样品的过程中，金刚石晶体中的一些缺陷结构会形成局域电子势阱（local electron traps），在 NV⁻ 转化为 NV⁰ 之后停止光学激发，电子将不会回落到 NV Center 缺陷能级附近，使得其变为暗态^[7]。除此之外，一些施主掺杂元素在没有外界激发的激发的情况下，也会在一定程度上影响 NV⁻ 的布局数分布^[8]。本人也曾利用基于第一性原理的密度泛函理论探究并证明了相比于实验中最为常见的氮元素施主掺杂的金刚石中的 NV Center 而言，磷元素施主掺杂的金刚石中的 NV⁻ 在保证其原有的量子比特的各种优异性质的同时，其 NV Center 的负电中心稳定性更强^[2]。

1.2 NV Center 电荷态动力学的理论模型

在这一部分，本文将基于 B. J. Shields 和 L. Hacquebard 等人提出的方案，对于 NV Center 电荷态动力学的理论模型进行构建和分析^[6, 9]。NV Center 的荧光发光特征可以通过在时间尺度记录 APDs 所收集到的单光子计数率来表征，当 NV Center 处于 NV⁻ 状态的时候，会有较高的计数率 γ_- ；当 NV Center 处于 NV⁰ 状态的时候，会有较低的计数率 γ_0 。 γ_- 和 γ_0 在本文后续都分别指代 NV⁻ 和 NV⁰ 的计数率，并用这两个可以直接探测到的参数在特定的读出时间（readout time） t_r 区间下来构建收集到光子数结果的直方图。如果在一定的读出时间 t_r 之中，NV Center 的电荷态没有发生改变，那这个可以用两个泊松概率分布函数（Poissonian Probability

Distribution Functions, PPDF) 来分别描述 NV⁰ 和 NV⁻ 态的布居数分布直方图:

$$PPDF_0(n, \gamma_0 t_r) = \frac{(\gamma_0 t_r)^n \exp(-\gamma_0 t_r)}{n!} \quad (1.3)$$

$$PPDF_-(n, \gamma_- t_r) = \frac{(\gamma_- t_r)^n \exp(-\gamma_- t_r)}{n!} \quad (1.4)$$

由于计数率的单位与时间相关, 通常为 kpc/s (千光子每秒), 而且荧光的光子在特定的读出时间中是随机的统计分布, 也就是在自然情况下遵循泊松分布, 即所以读取到特定电荷态计数率的均值为 $\gamma_0 t_r$ 或 $\gamma_- t_r$, 作为泊松分布函数的变量, 因此在一定的读出时间 t_r 之中, 探测到的光子数量 n 的直方图可以计算:

$$P_{hist}(n) = P(NV^0)PPDF_0(n, \gamma_0 t_r) + P(NV^-)PPDF_-(n, \gamma_- t_r) \quad (1.5)$$

其中 $P(NV^0)$ 和 $P(NV^-)$ 是在读出时间 t_r 的开始, NV Center 处于特定电荷态的概率, 两种状态的初始概率分别由单个泊松分布在总面积中占据的比例决定的。

然而, 前文所讨论的 NV Center 缺陷电子能级结构中, 未成对电子的电离和复合对应的电荷态的转换及其过程中的荧光效应的描述是一个简化模型, 实际上电荷态在读出时间的尺度之内是极其不稳定的, 可能会在这个时间段内发生数次电荷态的转换, 这种电荷态转换可以用从 NV⁰ 到 NV⁻ 的复合率 g_{0-} 和从 NV⁻ 到 NV⁰ 的电离率 g_{-0} 这两个参数来描述。为了简单理解这样的电荷态动态转化的过程, 可以用一些简单的例子来说明, 如图 1.7a 所示。在这个 t_r 的过程中, 初始的电荷态为 NV⁰, 持续时间为 τ_1 , 然后复合形成 NV⁻ 的概率为:

$$p_1(\tau_1, g_{0-}) = g_{0-} \tau_1 \cdot e^{-g_{0-}\tau_1} \quad (1.6)$$

这个式子为 PPDF 公式 1.3 简单形式, 其中 $n = 1$, $\gamma_0 = g_{0-}$, $t_r = \tau_1$ 。同样的, 对于序列的第二段和第三段而言, 其概率为:

$$p_2(t_1, g_{-0}) = g_{-0} t_1 \cdot e^{-g_{-0} t_1} \quad (1.7)$$

$$p_3(\tau_2, g_{0-}) = \tau_2 \cdot e^{-g_{0-}\tau_2} \quad (1.8)$$

需要注意的是, 我们假设在第三部分后, 不会有电荷转换的情况产生, 所以系数中不存在 g_{0-} 这一项。对于时间而言, 有 $\tau = \tau_1 + \tau_2$ 和 $t_r - \tau = t_1$, 所以整体的概率为上述三个概率的乘积:

$$\begin{aligned} P_a(\tau, t_r, g_{0-}, g_{-0}) &= p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \\ &= g_{0-} g_{-0} \tau_1 \tau_2 t_1 \cdot e^{(g_{-0}-g_{0-})\tau-g_{-0}t_r} \end{aligned} \quad (1.9)$$

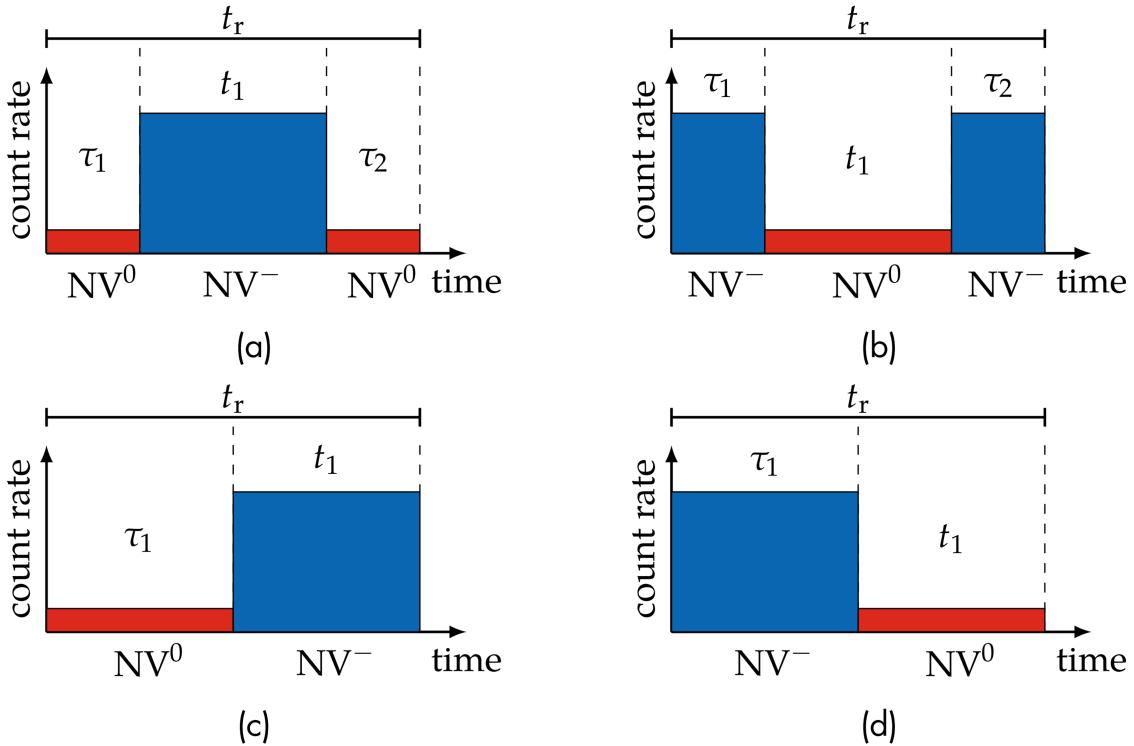


图 1.7 不同电荷初态时，NV Center 电荷态的转换过程示意图，观测的时间尺度为读出时间 t_r ， τ_i 为在 t_r 中和初始电荷态相同状态所持续的时间， t_i 为在 t_r 中和初始电荷态不同状态所持续的时间。（a）初始电荷态为 NV^0 ，且电荷态的转换次数为偶数；（b）初始电荷态为 NV^- ，且电荷态的转换次数为偶数；（c）初始电荷态为 NV^0 ，且电荷态的转换次数为奇数；（d）初始电荷态为 NV^- ，且电荷态的转换次数为奇数。

同样的，对于另外三种可能的情况，概率计算的结果如下：

$$P_b(\tau, t_r, g_{0-}, g_{-0}) = g_{-0}g_{0-}\tau_1\tau_2t_1 \cdot e^{(g_{0-}-g_{-0})\tau-g_{0-}t_r} \quad (1.10)$$

$$P_c(\tau, t_r, g_{0-}, g_{-0}) = g_{0-}\tau_1t_1 \cdot e^{(g_{-0}-g_{0-})\tau-g_{-0}t_r} \quad (1.11)$$

$$P_c(\tau, t_r, g_{0-}, g_{-0}) = g_{-0}\tau_1t_1 \cdot e^{(g_{0-}-g_{-0})\tau-g_{0-}t_r} \quad (1.12)$$

在图 1.7 中所展示的是在读出时间 t_r 中最基本的四种序列，分类依据是初始电荷态是 NV^- 或者 NV^0 以及电荷态转换的次数是奇数次或者偶数次。更一般的情况下，可以将这些情况进行组合，并且可能会有很多次的电荷态转换的现象产生，

所以可以写出更为普适性的表达式，即对上面推导的式子分情况进行积分和求和：

$$p(n|NV^0, even) = \int_0^{t_r} d\tau e^{(g_{-0}-g_{0-})\tau-g_{-0}t_r} \sum_{i=1}^{\infty} (g_{0-}g_{-0})^i \prod_{j=1}^i \int_0^{\tau-\sum_{k=1}^{j-1} \tau_k} d\tau_j \\ \times \prod_{j=1}^{i-1} \int_0^{(t_r-\tau)-\sum_{k=1}^{j-1} \tau_k} dt_j PPDF(n, \gamma_0\tau + \gamma_-(t_r - \tau)) \\ + e^{-g_{-0}t_r} PPDF(n, \gamma_0 t_r) \quad (1.13)$$

$$p(n|NV^-, even) = \int_0^{t_r} d\tau e^{(g_{0-}-g_{-0})\tau-g_{0-}t_r} \sum_{i=1}^{\infty} (g_{-0}g_{0-})^i \prod_{j=1}^i \int_0^{\tau-\sum_{k=1}^{j-1} \tau_k} d\tau_j \\ \times \prod_{j=1}^{i-1} \int_0^{(t_r-\tau)-\sum_{k=1}^{j-1} \tau_k} dt_j PPDF(n, \gamma_-\tau + \gamma_0(t_r - \tau)) \\ + e^{-g_{-0}t_r} PPDF(n, \gamma_- t_r) \quad (1.14)$$

$$p(n|NV^0, odd) = \int_0^{t_r} d\tau e^{(g_{-0}-g_{0-})\tau-g_{-0}t_r} \sum_{i=1}^{\infty} g_{0-}^i g_{-0}^{i-1} \prod_{j=1}^{i-1} \int_0^{\tau-\sum_{k=1}^{j-1} \tau_k} d\tau_j \\ \times \prod_{j=1}^{i-1} \int_0^{(t_r-\tau)-\sum_{k=1}^{j-1} \tau_k} dt_j PPDF(n, \gamma_0\tau + \gamma_-(t_r - \tau)) \\ + e^{-g_{-0}t_r} PPDF(n, \gamma_0 t_r) \quad (1.15)$$

$$p(n|NV^-, odd) = \int_0^{t_r} d\tau e^{(g_{0-}-g_{-0})\tau-g_{0-}t_r} \sum_{i=1}^{\infty} g_{-0}^i g_{0-}^{i-1} \prod_{j=1}^{i-1} \int_0^{\tau-\sum_{k=1}^{j-1} \tau_k} d\tau_j \\ \times \prod_{j=1}^{i-1} \int_0^{(t_r-\tau)-\sum_{k=1}^{j-1} \tau_k} dt_j PPDF(n, \gamma_-\tau + \gamma_0(t_r - \tau)) \\ + e^{-g_{-0}t_r} PPDF(n, \gamma_- t_r) \quad (1.16)$$

这四个通用公式是由 M. D. Lukin 及其团队在 2015 年提出的，用以解释电荷态在一定的读出时间内转换的普适性概率模型 ??。由这个公式，我们可以得到在这个读出时间段内光子数 n 的直方图计算表达式：

$$P(n) = P(NV^0)[p(n|NV^0, even) + p(n|NV^0, odd)] \\ + P(NV^-)[p(n|NV^-, even) + p(n|NV^-, odd)] \\ = P(NV^0)p(n|NV^0) + P(NV^-)p(n|NV^-) \quad (1.17)$$

由这个式子可以得到，在这个模型中，只剩下初始态处于 NV^0 或 NV^- 的概率 $P(NV^0)$ 和 $P(NV^-)$ 需要来确定，由此我们需要进行连续波（continuous wave）和脉冲（pulsed）测量来分布确定所需要的数据，这里的连续波和脉冲测量指的是在读出时间内激光是否会间断。

1.2.1 CW 测量下初始电荷态分布和读出保真度

一旦知道了电荷态转换率 g_{-0} 和 g_{0-} , 电荷态动力学分布就可以用下面两个微分系统方程来描述:

$$\dot{\rho}_- = g_{0-}\rho_0 - g_{-0}\rho_- \quad (1.18)$$

$$\dot{\rho}_0 = -g_{0-}\rho_0 + g_{-0}\rho_- \quad (1.19)$$

其中 ρ_- 是负电荷态总体概率分布, 而 ρ_0 是中性电荷态总体分布的概率, 即:

$$P(NV^-) \equiv \rho_- \quad (1.20)$$

$$P(NV^0) \equiv 1 - \rho_- = \rho_0 \quad (1.21)$$

然而, 在恒定功率和波长的激光 CW 激发测量下, 系统中的电荷态是近乎稳定, 也就是 $\dot{\rho}_0 = \dot{\rho}_- = 0$, 因此由式1.18和1.19可以得到:

$$\frac{g_{0-}}{g_{-0}} = \frac{\rho_-}{\rho_0} \quad (1.22)$$

$$P(NV^-) = \frac{g_{0-}}{g_{0-} + g_{-0}} \quad (1.23)$$

通过这些计算, 可以构建利用 CW 测量电荷态的模型和实验方案。

另外一个比较重要的特征是我们可以通过 CW 测量来得到读出保真度 \mathcal{F}_C , 也就是我们能够顺利读出并正确判断电荷态的可信度。其中一个关键点是设定一个合适的光子计数率阈值 n_{thresh} 来区分 NV^0 和 NV^- 的分布状态。因为 NV^0 状态时的计数率要远低于 NV^- , 所以在一定的读出时间 t_r 之中, 如果计数率低于 n_{thresh} , 则计入 NV^0 的部分, 反之则计入 NV^- 的部分。读出效率的公式可以由此计算:

$$\mathcal{F}_c = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{n_{thresh}} p(n|NV^0) + \sum_{n=n_{thresh}}^{n_{max}} p(n|NV^-) \right] \quad (1.24)$$

我们需要最大化读出效率, 所以需要对于读出 594 nm 橙光的功率 P 和读出时间 t_r 进行测试和优化, 从而使得 \mathcal{F}_C 达到尽可能大的数值, 这对于基于单次读出激光来收集统计光子数的单次读出 (single shot readout) 技术而言非常重要。

除此之外, 区分 NV^0 和 NV^- 的阈值 n_{thresh} 的设定同样十分重要。如图 1.8 所示, 左图 (a) 为实验中利用 APDs 测得的原始数据, 展示了在读出时间 t_r 中不同时刻计数率的变化曲线, 我们可以很明显可以看到, 在其中计数率高的为 NV^- , 计数率低的为 NV^0 。而右图 (b) 则是将 (a) 图中的计数率转化为其概率密度分布的直方图, 可以看到由明显的两个峰值, 然后用两个泊松概率分布函数进行拟合,

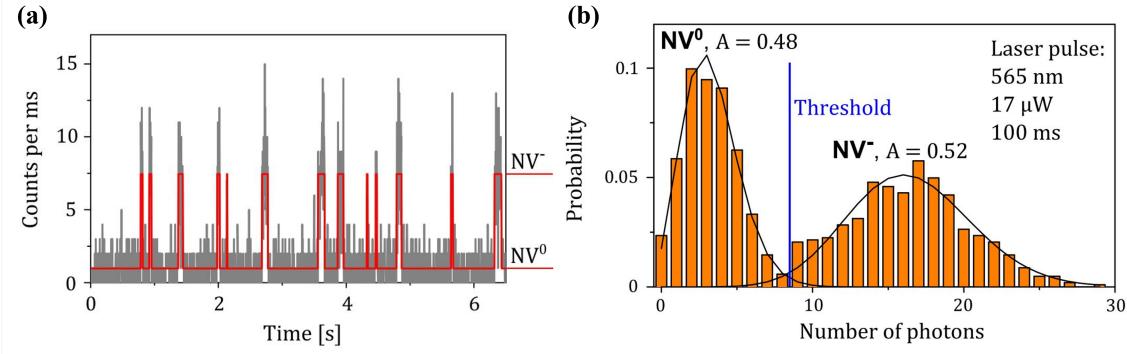


图 1.8 计数率的统计和 n_{thresh} 的确定, (a) 图中展示了 APDs 计数率随着时间的变化趋势, (b) 中的柱状图展示了讲计数率转化为概率密度分布的曲线^[4]。

从而得到了两种电荷态的曲线, 左边整体计数率低的峰的拟合曲线表示的是 NV^0 , 右边整体计数率高的峰的拟合曲线表示的是 NV^- , 这两条曲线有一个交点, 通常将这个交点设置为 n_{thresh} 来区分两种不同的电荷态, 并用于计算读出保真度 \mathcal{F}_C 。

1.2.2 脉冲测量中初始化电荷态和初始化保真度 \mathcal{F}_I

当进行脉冲序列测量的时候, 电荷态将不会保持一个稳定的状态, 而是会随着初始化脉冲和读出脉冲的序列而发生变化。为了初始化电荷态, 即将尽可能多的 NV^0 转化到 NV^- 的 $m_s = 0$ 态, 在 594 nm 的橙光读出后, 会紧跟着一束持续 3000 ns 的高功率 532 nm 的绿光脉冲来对 NV Center 进行初始化。这种方法的原理是基于不同波长的激光会对 NV Center 的电荷和复合产生比较大的影响。在 532 nm 的绿光脉冲的作用下, NV^0 的电子会被激发到更高的能级, 从而能和价带中或者电子势阱中的额外电子结合, 使得 NV Center 回到 NV^- 的状态, 而 NV^- 在基态三重态 $m_s = \pm 1$ 的电子则会被激发到 NV^- 的激发态, 然后通过 ISC 过程回到 NV^- 的 $m_s = 0$ 基态, 这样就使得 NV Center 被初始化。

脉冲测量的主要作用就是确定初始化保真度 \mathcal{F}_I , 而在施加绿光脉冲的过程中, NV^- 的电离作用主要取决于绿光的功率, 也就是说功率过高的绿光会将 NV^- 再次电离, 这样就会降低电离的保真度, 所以需要对于绿光的功率进行优化, 使得初始化保真度 \mathcal{F}_I 达到最大值。 \mathcal{F}_I 可以通过随着时间变化的计数率直方图来计算, 通过拟合初始的光子数来得到:

$$P(n)_{ini} = (1 - \mathcal{F}_I)p(n|\text{NV}^0) + \mathcal{F}_I p(n|\text{NV}^-) \quad (1.25)$$

其中 $p(n|\text{NV}^0)$ 和 $p(n|\text{NV}^-)$ 分别是 NV^0 和 NV^- 的概率分布, 而 \mathcal{F}_I 则是初始化保真度, 即初始化 NV^0 为 NV^- 的概率。在这个模型中, 我们假设了在初始化脉冲之

后，NV Center 的电荷态不会发生改变，即在读出脉冲之前，NV Center 的电荷态不会发生改变，这个假设在实验中是成立的，因为初始化脉冲的时间尺度远小于读出脉冲的时间尺度，所以在读出脉冲之前，NV Center 的电荷态不会发生改变。

对于初始化保真度的优化同样十分重要，因为初始化脉冲在大部分涉及到 NV Center 的实验中，通常被用于在测量序列之前让尽可能多的 NV Center 转化为方便调控和读出的 NV^- ，并且提高 NV Center 用于量子信息领域时候较为重要的自旋相干时间这一参数^[10]。

参考文献

- [1] SCHREYVOGEL C, POLYAKOV V, BURK S, et al. Active and fast charge-state switching of single nv centres in diamond by in-plane al-schottky junctions[J]. Beilstein Journal of nanotechnology, 2016, 7(1): 1727-1735.
- [2] ZOU D, SHEN S, LI L, et al. Influence of phosphorus donor on the nv center: A first-principles study[J]. Physica B: Condensed Matter, 2023: 415614.
- [3] DE JONG M, SEIJO L, MEIJERINK A, et al. Resolving the ambiguity in the relation between stokes shift and huang–rhys parameter[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17(26): 16959-16969.
- [4] ASLAM N, WALDHERR G, NEUMANN P, et al. Photo-induced ionization dynamics of the nitrogen vacancy defect in diamond investigated by single-shot charge state detection[J]. New Journal of Physics, 2013, 15(1): 013064.
- [5] WALDHERR G, BECK J, STEINER M, et al. Dark states of single nitrogen-vacancy centers in diamond unraveled by single shot nmr[J]. Physical review letters, 2011, 106(15): 157601.
- [6] SHIELDS B J, UNTERREITHMEIER Q P, DE LEON N P, et al. Efficient readout of a single spin state in diamond via spin-to-charge conversion[J]. Physical review letters, 2015, 114(13): 136402.
- [7] BLUVSTEIN D, ZHANG Z, JAYICH A C B. Identifying and mitigating charge instabilities in shallow diamond nitrogen-vacancy centers[J]. Physical review letters, 2019, 122(7): 076101.
- [8] DOI Y, FUKUI T, KATO H, et al. Pure negatively charged state of the nv center in n-type diamond[J]. Physical Review B, 2016, 93(8): 081203.
- [9] HACQUEBARD L, CHILDRESS L. Charge-state dynamics during excitation and depletion of the nitrogen-vacancy center in diamond[J]. Physical Review A, 2018, 97(6): 063408.
- [10] ROBLEDO L, BERNIEN H, VAN DER SAR T, et al. Spin dynamics in the optical cycle of single nitrogen-vacancy centres in diamond[J]. New Journal of Physics, 2011, 13(2): 025013.